

Application No.	Applicant(s)	
10/046,087	LU, JIH-YUNG	
Examiner	Art Unit	
Tuan V Ho	2615	

SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
34K	207.99	11/10/04	Ce 1	
	335 340 341			
	342 375 362 363			
396	12 448 85		U-	
9				

INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner	
348	335	11/10/09	Oe	
	207.99	1	/	
386	72			
		1		

SEARCH NOT (INCLUDING SEARCH)
	DATE	EXMR
EAST IEEE Inventoration Scarch	וטלסילוו	Qu
,		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		